

第5回 SONAR研究会 開催レポート



2010年10月27日(水) 13:20~19:30 ホテルラフォーレ東京



2010年10月27日(水)、ホテルラフォーレ東京において、「第5回SONAR研究会」が開催されました。全国各地から製造現場の品質向上に携わる方々が一堂に会して、計59社・90名余りを越える参加者が来場しました。

今回のセミナーでは、「YDC SONAR®ユーザー導入事例」や「統計的プロセス管理手法の発展歴史」をご紹介いただきました。また前回ご好評を頂きました参加者同士による「グループ討議」も実施し、質疑応答も活発に行われ、大変活気溢れる会となりました。ご参加、ご協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

アンケートでは、多くの参加者から「また参加したい」「今後も継続してください」「実務に役に立った」といった意見が多数寄せられて、前回に引き続いて参加者の高い満足度が伺えました。

※各社の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

日 程 2010年10月27日(水) 13:20~18:00 SONAR研究会 1810~19:30 懇親会
主 催 SONAR研究会幹事会 後 援 株式会社ワイ・ディ・シー

協 賛
(50音順)



第 一 部
13:25~



半導体の製造における品質解析の活用事例

ルネサスエレクトロニクス株式会社

生産本部 製造技術統括部 生産システム技術部 課長
益永 健一郎 氏

▶半導体300mmラインの那珂事業所において、現在活用中であるYDC SONARの検索パフォーマンスやデータ操作性について活用事例や導入効果を中心にご紹介いただきました。

第 二 部
14:30~



統計的プロセス管理手法の過去、現在、未来 ~産業界での課題解決に向けた取り組み~

京都大学大学院工学研究科 准教授

加納 学 氏 (株式会社ワイ・ディ・シー 技術顧問)

▶産業界での問題意識の変遷を軸に、統計的プロセス管理手法の発展史を理論と産業応用の両面から概説して頂きました。その上で、いかに直観的で柔軟で適応的かつ実用的な異常検出法を実現するかという観点から、Just-In-Time型異常検出法などをご紹介いただきました。



YDC SONAR® メジャーバージョンアップ v5.0の発表&デモ実演

株式会社ワイ・ディ・シー 製造ソリューション事業本部

製造ソリューション第2事業部 部長 北山 貴之 氏

▶YDC SONAR® Version 5.0は「現場」から「経営レベル」へさらに「企業間」における品質情報統合を視野に入れたQCMというコンセプトに開発されました。今回は大幅に機能強化された新機能をデモンストレーションを交えながら紹介して頂きました。

第 5 回 SONAR研究会 開催レポート



2010年 10月 27 日（水） 13:20~19:30 ホテルラフォーレ東京

ディスカッション形式

各講演テーマによるグループ討議&討議結果の発表

前回ご好評をいただきました参加者同士による「グループ討議」を実施しました。今回は講演テーマ別にグループに分かれて頂き、それぞれの会場で約 60 分にわたって活発な議論が行われました。また、グループ討議終了後、各グループの討議結果を発表していただき、情報共有を図りました。



第 三 部
16:35~

お客様の声

- ✍ 講演では聞けなかった生の声が聞いてよかったです。
- ✍ 同業他社の悩み所や苦労点を聞くことが出来て、大変参考になりました。
- ✍ 少人数でのQ & A形式は非常に有意義でした。
- ✍ 活発な質疑応答と議論が展開されて、非常に面白い企画でした。
- ✍ 実際に使用されているユーザーの意見が聞いて、説得力がありました。

懇 親 会
18:10~



▶ ご参加・ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。◀

製造業の方々を対象に品質向上、品質解析など様々な情報を提供するSONAR研究会は、今後も製造現場に役に立つようなテーマを取り上げ、すぐに活用・応用できるコンテンツをいち早く会員の皆様にご提供してまいりますので、ぜひSONAR研究会の会場へ足をお運びください。